PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-308679

(43)Date of publication of application: 16.12.1988

(51)Int.Cl.

G06F 15/62 G06F 15/70

(21)Application number: 62-144012

(71)Applicant: SECOM CO LTD

KOUGAKUIN UNIV

(22)Date of filing:

11.06.1987

(72)Inventor: SHIGEMITSU MINEO

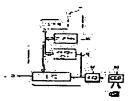
ONDA YOSHIMOCHI MINAMI SATOSHI NAKAMURA NO

(54) RAISED LINE DIRECTION DETECTOR FOR RAISED LINE PATTERN

(57)Abstract

PURPOSE: To eliminate the influence of raised line breaking and crushing, etc., and to exactly detect a raised line direction by detecting the raised line direction through the average variable density value of various directional slits for each assembling area of a picture elements after dividing a processing object area into the plural picture elements.

CONSTITUTION: The raised line pattern of a fingerprint, etc., is detected by a CCD camera 10 and divided into plural picture elements Si through an A/D converter 12. The pattern is stored as black—and—white variable density information in a data memory 16 by the program of a picture processing stored in a program memory 18 of a micro computer 14 for each fundamental unit are UA of the adjacent picture element assembly. The raised line direction of the same unit area UA is determined with the raised line direction of the pattern in the unit area UA as a DC direction out of the maximum values Da, Db and Dc of the difference between the maximum value and the minimum value among the average value groups of the variable density of the black—and—white variable density pattern for each picture element Si of respective directions D1, D2 and D3, and stored in a data memory 16.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

- 昭63-308679

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988)12月16日 43公開

G 06 F 15/62

15/70

460 370 6615-5B 7368 - 5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

会発明の名称 隆線紋様の隆線方向検出装置

> 頤 昭62-144012 创特

23出 昭62(1987)6月11日

73発 明 光 嶺 男 東京都三鷹市下連雀6丁目11番23号 セコム株式会社内 者 重 恩 東京都三腔市下連雀6丁目11番23号 セコム株式会社内 @発 明 者 B 良 似 学校法人工学院大学 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号 鰦 @発 明 者 南 内 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号 学校法人工学院大学 で発 明 者 中 村 納 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 セコム株式会社 の出 顖 人 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号 ①出 顖 人 学校法人 工学院大学 分代 理 人 弁理士 青木 鸱 外5名

眀

発明の名称

隆級紋様の降級方向検出装置

特許請求の範囲

1. 指紋等の路線紋様の路線方向を検出する路 線方向検出装置であって、前記路線紋様の濃淡画 像を複数の画案に分割し、この複数の画案の各画 素を夫々複数段階の濃淡値のうち一つの湿淡値と して順次記憶する画像記憶手段と、隣接した複数 個の画素の集合から成る各単位エリアにおいて予 め選定した複数の方向における夫々の方向毎に一 群の渥淡平均値を求める画素列平均濃淡値算出手 段と、前記各方向毎に前記漫淡平均値群における 各平均値間の差の最大値を算出して各方向毎に対 応した差の最大値の一群を求める濃淡差最大値算 出手段と、この各方向毎に対応した濃淡瓷最大値 の一群の中から最大の値を選出して該最大値に対 応した特定の方向を選出する最大値方向選出手段 とを具備して、前記各単位エリアにおける路線紋 様の廃級方向を決定することを特徴とする廃線紋 様の降線方向検出装置。

- 2. 前記讒淡値が白黒明度による濃淡値から成 る特許請求の範囲第1項に記載の隆線紋様の隆線 方向検出装置。
- 3. 前記予め選定した複数の方向が、互いに略 等角度ずつ離隔して成る特許請求の範囲第1項に 記載の路線紋様の路級方向検出装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はト級紋様を有する指紋等を識別する際 に使用する路線紋様の路線方向検出装置に関する。

(従来の技術と問題点)

従来より、指紋の様な多数の路線が縞状になっ ている路線紋様の識別装置は各種提案実施されて いる。最近では特公昭59-27945号公報に縞紋様方 向決定装置が開示されている。この公報において は画像を離散化したその最小単位の絵案を任意に 指定し、その指定された絵素を中心として放射状 方向に順次終素の源淡値を読み出し、以前読み出 した絵案との差の絶対値を累和し、その累和の極 値により方向を算出する方式が開示されている。

然しながら、この方式では指紋画像の様な掻線が切れていたり、脱線がつぶれていたり、また陸線が分岐しているといった場合に、方向が算出できない、取いは算出しにくいという欠点がある。

依って本発明は、指紋の様な陰線の切れや分岐の存在する陰線紋様に対しても容易に降線方向を 検出することのできる陰線方向検出装置を提供す ることを目的とする。

(問題点を解決するための手段と作用)

本発明は上記発明目的に鑑みて、第1 図に示す 様に、指紋等の隆線紋様の隆線方向を検出する際 線方向検出装置であって、前記隆線紋様の凝淡極 像を複数の画素に分割し、この複数の画素の各画 素を夫々複数段階の混淡値のうち一つの濃淡極 して順次記憶する画像記憶手段と、隣接した複数 個の画素の集合から成る各単位エリアにおいて予 め選定した複数の方向における夫々の方向毎に 群の濾淡平均値を求める画素列平均違淡値な出手段と、前記各方向毎に前記濾淡平均値群における各平均値間の最大値を算出して各方の最大値の一群を求める濃淡透過な過失値を対応した。 出手段と、この各方向値を求める濃淡透過に 出手段と、この各方向値を選出して、該及として の一群の中から最大の値を選出して、該及と値に 対応した特定の方向記出して、該及が通い 対応とを具備して、前記各単位エリアにおける 数様の 数様の 数線方向検出装置を提供する。

一般には上記最大値方向選出手段により選出された最大値に対応する特定方向がその単位エリアにおける隆線紋様の路線方向であるが、路線紋様の中心付近や画像における降線紋様のない背景部分、画質の不明瞭な所などでは必ずしも路線方向を正しく検出するとは限らない。この場合には注目単位エリアに隣接した他の幾つかの単位エリアにおける上記決定の降線紋様の降線方向を使って一部単位エリアの路線方向を修正することもある。

(実施例)

以下本発明を添付図面に示す実施例に基づいて 更に詳細に説明する。第2図は本発明のハード構 成図、第3図(a),(b),(c) は本発明による 凝線紋様の機線方向検出装置の原理説明図、第4 図は酸線方向検出の対象となる酸線紋様領域の分 割図、第5図は画素列の方向の例示図、第6図 (a),(b) は第4図の領域のうちの一部分である単位エリアに第5図の画素列の方向を適用した 画素列の例示図、第7図は本発明による酸線である。

第2図を参照すると、電化結合素子カメラ (CCDカメラ) 10によって指紋等の陸線紋様を検出し、この紋様画像をA/D変換装置12を介して複数(多数)の画素に分割して、各画素を例えば8ピットの白黒濃淡情報として例えばマイクロコンピュータから成る画像処理装置14のデータメモリ16内にストアする。後述する画像処理のプログラムはプログラムメモリ18にストア しておく。

処理対象画像部を第4図に示す様に矩形にとり、 行方向及び列方向に各々例えば 512分割する。こ うして対象画像を 512×512 個の画素に分割する。 この画案の複数個の集合画像、例えば16×16個の 隣接した画素集合体を基本単位エリアとし、該単 位エリア毎に紋様画像の降線方向を決定する。従 って32×32個の基本単位エリアについて降線方向 を検出することになる。

上記の単位エリア毎の降線方向検出装置の作動原理を第3図(a)、(b)、(c)を参照してわかり易く説明する。各図の矩形図は同一単位エリアリスを表別の矩形図は同一単位エリアリスを表別の各行方向に並んだ西素列Si(には D1の方向に16個の西素が並んでおり、このよこの単位エリアリスは降線枚機のため図示の如く白黒濃淡模様が生じている。この単位エリアリスにつき、D1方向の各スリットSi毎

に16個の画素の平均遠淡値を表示したものが単位エリアUAの左側の棒グラフである。他の(b)との一では、第5図に画素列の状態を示す各方向D2.D3毎の各スリット毎にではないである。各図からも明らかなりに表示している。各図からも環流で中間と表示している。各図からを選び、各方向D1.D2における各環でである。とは方向D3を単位エリアUA内の紋様の降級方向とは方向D3を単位エリアUA内での降級方向とするわけである。

į,

以上の路線方向検出処理を各単位エリア毎に行なう。このため各単位エリアに設けるスリットの方向を例えば第5回に示すように、D1~D8まで予め設定しておく。路線紋様の路線方向を精度よく検出するためには、この方向群を角度方向に、等配的に数多く設定することが望ましいが、それは画像処理装置14(第2図)のメモリ容量や画素のサイズ等にも依存する。

において画素数16で除することにより、平均違 淡値を算出し、ステップ 3 0 にて第 2 図に示すデ ータメモリ16にストアする。ステップ32にお ける所定数は単位エリアUA内のスリットSiの 数16であり、結局16個の平均流淡値をストア する。次にステップ34においてデータメモリ 16にストアした16個の平均濃淡値群を使用し てそれらの差の最大値を求め、ステップ36にて 上述のデータメモリ16にストアする。ステップ 38における所定数は第5図に示す方向D1~ D8の合計数8であり、同一の単位エリアUAに 対してステップ24からステップ36までの処理 を各方向毎に8回繰り返す。こうしてステップ 40において、8個の方向D1~D8の各々に対 応した最大濃淡差群の中から最大値を選出し、該 **最大値に対応した特定の方向をステップ 4 2 にお** いてデータメモリ16にストアする。

以上の処理を各単位エリアUA毎に行ない、全 ての単位エリアUAについて処理が終わると、即 ち本実施例では32×32個の単位エリアの処理が終 上記スリット(画紫列)の方向 D 1 ~ D 8 までの方向 D 1 ~ D 8 までである。 D 1 と D 5 を除り他の 6 個のスリットを使った処理においては、例えば第 6 図(b))に示す機に注目している単位エリア U A のみならずりである。 では、例のの 4 スリットの 画素をもしつかえないの 場合には特殊処理を行ないの 場合には特殊処理を行ないの また 最外 同節の 処理を行ない。 また 最外 同節の 処理を行ない。 すい という方法でもよい。

次に第6図(a)の場合の処理を参考にしながら、第7図に従って本発明による路線紋様の路線方向検出装置の処理の流れを説明する。まずステップ24と26においては最初のスリットS1に関して画素E1からE16までの16個の画素の濃淡値を異算する。即ちステップ26における所定数はスリット内の画素Bjの数16である。こうして16個の濃淡値を異算した後にステップ28

わるとステップ44により全ての処理が終了する。 実際には各単位エリア毎の上記データメモリ16 にストアされた32×32個の方向、即ち隆線方向を プロッタを使用して図面出力させたり、その他必 要に応じて加工出力させる。

業の位置を決定し、 西紫統出回路 5 2 に 西素位置 情報を送出する。 こうして 画像記憶部 5 0 より 西 素を読み出し、 前記演算部 5 4 に 西紫の環液値を 送出する。

以下では路域方向の決定手順を詳述する。 画像 記憶部 5 0 に 画像情報が入力すると同時に初期値 設定回路 8 0 にはこの画像人力があってを合わせての画像人力があってを合わせての一般では単位エリアが(行、列) - (1. 1) では、例えば単位エリアが(行び回路 8 0 にんるの位置情報は、方向によるの位置情報が設定回路 8 2 の位置情報が設定される。即った31、画案 E 1 の位置情報がある。 ご後に割りった31、画案 E 1 の位置情報がある。 ご後に割りった31、画案 E 1 の位置情報がある。 ご後に割りった31、 画案 E 1 の過程を送出する。 と後に割り、 の に 入力すると同時に の は の と の に 入力する。

加算回路60に入力した画素E1の濃淡情報は バッファ回路62に一時ストアされる。1スリッ トの画素数は本実施例では16である。上記同方 向比較回路74のカウント値は今は1であるため 16以下である旨の信号を位置決定回路82へ送 信する。そこでこの位置決定回路82は西米統出 回路 5 2 へ次の西煮 E 2 の遊谈値を読み出す旨の 信号を送信する。こうして画業B2の濃淡値はバ ッファ回路 6 2 に一時ストアされている 画業 E l の違淡値と加算されて再びパッファ回路62に一 時ストアされる。そして同方向比較回路14のカ ウント値は2となる。以上の処理を画素 E16の遠 淡値を加算するまで繰り返すと同方向比較回路 7.4のカウント値が1.6となり、同方向比較回路 7 4 はパッファ回路 6 2 に記憶された画素 E 1 か ら B 16までの 温淡値の合計値を割算回路 6 4 に送 出させてパッファ回路62の値はクリアされる。 割算回路64に入力された前記合計値は16で割 算され、平均値としてバッファ回路66にストア

同時に次方向比較回路 7 6 に信号が入力されてカウント値が 1 となる。そして移動回路 8 4 へ信号を送信し、これによりこの移動回路 8 4 は位置

決定回路 8 2 へスリットS 2 へ移動する信号を送信する。こうして位置情報は単位エリア (1・1)、方向D 1、スリットS 2、西紫 B 1 に設定される。この後は上述と同様の処理を繰り返し、スリットS 2 の 1 6 個の西素 (B 1 から B 16) の濃淡値の平均値をパッファ回路 6 6 6 へストアする。こうとてスリット S 16まで繰り返すと次方向比較回路 7 6 のカウント値が 1 6 になり、バッファ回路 6 6 にストアされている 1 6 個のスリット (S 1 から S 16) の平均 濃淡値を最大値との表をバッファ回路 7 0 にストアする。

そして全方向比較回路 7 8 に信号が送信されてカウント値が 1 となる。そして方向決定回路 8 6 へ信号を送信し、これにより次の方向 D 2 についての処理を行なうよう位置決定回路 8 2 へ信号を送信する。こうして位置情報は単位エリア (1 .1)、方向 D 2、スリット S 1、 画素 E 1 (第 6 図 (b) 参照) に設定される。上述した方向 D 1 に対する処理と同様の処理を行ない、この方向

D 2 に対する各スリット (S 1 から S 16) の平均 **渥淡値の差の最大値をバッファ回路 7 0 にストア** する。この処理を方向D3.D4,D5.D6. D7、及びD8まで行なうと、全方向比較回路 78のカウント値は8となり、バッファ回路70 にストアされた8方向(DlからD8)の各最大 差の濾淡情報を路線方向決定回路72へ送出する。 この最大差群の中から最大の値を選出し、これに 対する方向が降線方向である。そしてカウント値 はクリアされ、エリア決定回路88へ信号を送信 し、次の単位エリアに関する処理を行なうよう位 置決定回路82へ信号を送信する。こうして位置 情報は、例えば単位エリア (1,2)、方向D1、 スリットS1、画業B1に設定され、上記と同様 の処理を繰り返し、全ての単位エリアについて処 理してゆく。

以上では単位エリアは16×16の画素の集合としているが、例えば16×8等の様に縦、横の方向の 画素数は同じである必要はない。

(発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、処理対象領域を機械的に複数の画素に分割して、幾つかの画素の集合領域毎に各種方向スリットの平均的違淡値を使用して、単純な加減象除で、大小比較(加減算に相当)を行ならだけで凝線紋様の限線方向を検出でき、降線方向を正しくや出てきると共に、検出装置も簡単である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の機能構成図、第2 図は本発明による装置をマイクロコンピュータを使用しては成した場合の構成図、第3 図(a)、(b)、(c) は本発明による路線技術の路線方向検出装置の原理・一般の間に、第5 図は画素列(スリット)の8 方向の例示図、第6 図(a)、(b) は第4 図のの領域ののある単位エリアに第5 図の画素列の方向を適用した過素列の例示図、第7 図のでイクロコンピュータを使用した場合の処理

の彼れ図、第8図は本発明による装置の他の実施図。

10…ССDカメラ、

12 ··· A/D変換装置、

14…マイクロコンピュータ(画像処理装置)、

D1.D2….D8…スリットの方向、

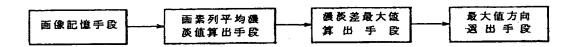
E]… 西紫、 Si… スリット (西紫列)、

UA…単位エリア。

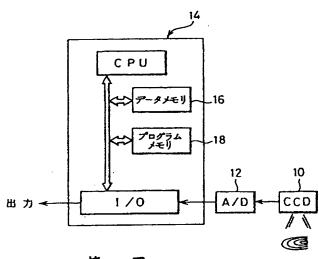
特許出願人

セコム株式会社 学校法人 工学院大学 特許出願代理人

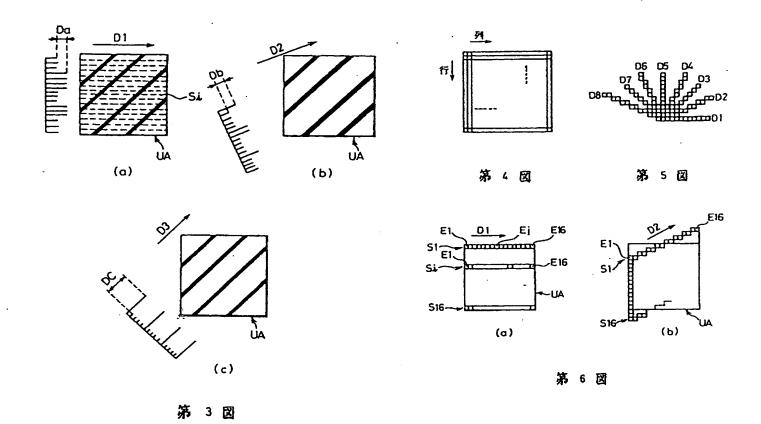
弁理士 青 木 魛 ・弁理士 諡 Ż 西 割 弁理士 H 敬 石 ф 弁理士 Щ 介 弁理士 ш 1922 Ż 弁理士 西 ш 雅 也

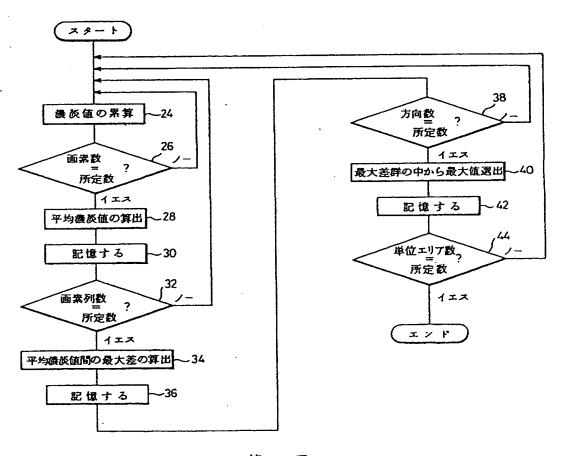


第1図



第 2 図





第 7 図

-592-

